ИЗЛУЧЕНИЕ ВАВИЛОВА – ЧЕРЕНКОВА

Регистрация излучения Вавилова—Черенкова в линейном ускорителе с помощью пикосекундной стрик-камеры

Н.С.Воробьев, П.Б.Горностаев, С.М.Гуров, В.Л.Дорохов, А.Е.Зубко, В.И.Лозовой, О.И.Мешков, Д.А.Никифоров, А.В.Смирнов, Е.В.Шашков, М.Я.Щелев

С помощью пикосекундной электронно-оптической камеры с линейной разверткой (стрик-камера, модель PS-1/S1, разработана в ИОФ РАН, Москва) измерены временные параметры импульсов излучения Вавилова—Черенкова. Такое излучение генерировалось релятивистскими электронами при прохождении через кварцевый конус, установленный на оси вакуумной камеры линейного ускорителя инжекционного комплекса ВЭПП-5 в ИЯФ СО РАН (Новосибирск). Полученные данные позволяют судить о процессах формирования электронных сгустков и их «качестве» в линейном ускорителе до инжекции электронов в накопитель-охладитель. Сделан вывод о целесообразности применения стриккамер при настройке линейных ускорителей для достижения оптимальных параметров электронных сгустков.

Ключевые слова: излучение Вавилова—Черенкова, электронно-оптическая камера, диссектор, оптическая диагностика, циклический ускоритель, линейный ускоритель.

1. Введение

До недавнего времени электронно-оптические камеры (ЭОК) наиболее широко использовались в лазерной физике, диагностике лазерной плазмы, в лазерной спектроскопии и т.п. [1]. Относительно новая область применения ЭОКов с линейной разверткой (стрик-камер) – это оптическая диагностика синхротронного излучения, испускаемого электронами или позитронами в циклических ускорителях [2]. Такое использование камеры позволило, в частности, оптимизировать режимы работы накопителя-охладителя (НО) инжекционного комплекса ВЭПП-5 ИЯФ СО РАН (Новосибирск) и улучшить инжекцию в него частиц из линейного ускорителя – линака (linear accelerator) [3].

Целью настоящей работы было изучение параметров пучка, генерируемого линаком, с помощью стрик-камеры PS-1/S1, разработанной и изготовленной в ИОФ РАН (Москва) [3]. Поскольку частота следования сгустков электронов из этого ускорителя составляет десятки герц, для исследования их продольного профиля невозможно применить диссектор [4], рассчитанный на частоты следования импульсов порядка нескольких мегагерц. В связи с этим применение в такого рода исследованиях стриккамеры, работающей с частотой внешнего запуска в диа-

Н.С.Воробьев, П.Б.Горностаев, А.Е.Зубко, В.И.Лозовой, А.В.Смирнов, Е.В.Шашков, М.Я.Щелев. Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН, Россия, 119991 Москва, Ленинский просп., 53; e-mail: vor@kapella.gpi.ru, shashkov@kapella.gpi.ru, m.schelev@ran.gpi.ru

С.М.Гуров, В.Л.Дорохов, Д.А.Никифоров. Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН, Россия, 630090 Новосибирск, просп. Акад. Лаврентьева, 11

О.И. Мешков. Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН, Россия 630090, Новосибирск, просп. Акад. Лаврентьева, 11; Новосибирский государственный университет 630090, Россия, Новосибирск, ул. Пирогова, 2; e-mail: o.i.meshkov@ngs.ru

Поступила в редакцию 22 марта 2016 г.

пазоне от одиночного до единиц килогерц, является оправданным. В настоящей работе регистрировалось излучение Вавилова—Черенкова (ИВЧ), испускаемое релятивистскими электронами при прохождении через кварцевый конус, устанавливаемый на ось вакуумной камеры ускорителя.

2. Эксперимент

Инжекционный комплекс ВЭПП-5 – это источник интенсивных электронных и позитронных сгустков (энергия 510 МэВ), расчетное число частиц в которых может с запасом обеспечить все потребности работающих в ИЯФ СО РАН установок на встречных электрон-позитронных пучках. Комплекс состоит из линейного ускорителя электронов на энергию 285 МэВ и линейного ускорителя позитронов на 510 МэВ, а также НО с каналами впуска и выпуска пучков [5]. Электронный и позитронный пучки, полученные и ускоренные линаком, поочередно захватываются в накопитель и охлаждаются в нем; при этом вследствие радиационного трения их поперечный и продольный фазовые объемы уменьшаются. Охлажденные пучки выпускаются в электронно-оптические каналы для поочередной инжекции в коллайдеры ВЭПП-2000 и ВЭПП-4М.

Во время работы линака временные параметры сгустков электронов и позитронов необходимо контролировать. В отличие от циклических ускорителей, в которых продольный размер сгустков электронов и позитронов контролируется по синхротронному излучению (неинвазивный метод), в линаке такой возможности нет. Временные параметры пучков частиц в таком ускорителе измеряются инвазивным методом путем введения фольги для генерации переходного излучения или с помощью установки кварцевого конуса для генерации в нем ИВЧ. В настоящем эксперименте мы использовали кварцевый конус (рис.1), который был создан для настройки односгусткового режима работы ускорителя с помощью

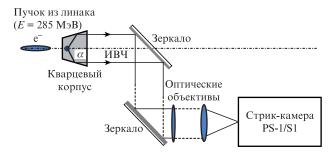


Рис.1. Оптическая схема эксперимента.

разработанной в ИЯФ стрик-камеры с разверткой на основе высокодобротного резонатора на частоте линака 2.856 ГГц [6].

Длительность импульсов ИВЧ при взаимодействии пучков частиц со средой конуса совпадает с временным распределением частиц вдоль оси распространения при их движении в ускорителе, что позволяет определять временной профиль, а следовательно, и продольный размер сгустков электронов и позитронов при их ускорении в линаке.

ИВЧ, выходящее из кварцевого конуса (рис.2), должно коллимироваться при отражении от его стенок в слабо расходящийся световой пучок. Однако из-за несоосности пучка с конусом и разнообразных оптических аберраций наблюдаемая картина далека от идеальной. Фактически на фотокатоде стрик-камеры с помощью объективов строилось уменьшенное изображение светящейся области кварцевого конуса, при этом угол входа пучка в конус подстраивался вертикальным и горизонтальным магнитным корректором по максимуму сигнала.

В нашем эксперименте для измерения длительности ИВЧ была использована стрик-камера модели PS-1/S1, основные характеристики которой приведены в работе [7]. Камера располагалась на оптическом столе, находившемся в помещении линейного ускорителя. Кварцевый конус с углом раствора θ , таким, что $\cos\theta = 1/n$ (n = 1.51- коэффициент преломления света в кварце), находился внутри специализированного диагностического блока и помещался на ось вакуумной камеры с помощью электромагнита. ИВЧ выводилось наружу с помощью пары зеркал и фокусировалось двумя объективами непосредственно на фотокатод стрик-камеры (см. рис.1), поскольку целью экспериментов являлось измерение не пространственного, а продольного (временного) профиля пучка. В статическом режиме работы камеры изображение на выходном экране из-за неидеальности пучка было подобно эллипсу с размерами в координатах время-пространство 1-1.4 мм соответственно. Такой размер (1 мм) разрешаемого элемента изображения ограничивает вре-

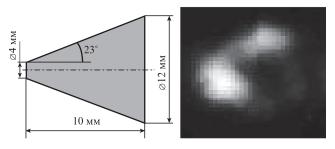


Рис.2. Габариты кварцевого конуса и фотография ИВЧ, испускаемого в нем электронным пучком.

менное разрешение данного метода, которое с учетом предельного разрешения стрик-камеры ($\sim 1~\rm nc$) ухудшилось до $\geq 10~\rm nc$. Более того, в таких условиях падает интенсивность исследуемого сигнала, и для его детального исследования при длительности, например, более $100~\rm nc$ на достаточно быстрых развертках может просто не хватить падающего на фотокатод света.

Анализ изображений, полученных на выходном экране камеры, осуществлялся с помощью системы считывания. Необходимо отметить, что в процессе измерений была показана устойчивая помехозащищенность и надежная работоспособность ЭОКа в условиях повышенного уровня электромагнитного и радиационного излучения, а также высокой (более 40 °C) температуры.

Число фотонов в ИВЧ, испускаемых электроном в оптическом диапазоне при его прохождении через конус, есть [8]

$$N_{\gamma} = 2\pi\alpha d \left(\frac{1}{\lambda_{\min}} - \frac{1}{\lambda_{\max}}\right) \left(1 - \frac{1}{n^2}\right).$$

Следовательно, для пучка с зарядом 1 пКл число фотонов равно 10^9 . Здесь α — постоянная тонкой структуры; λ_{\min} (400 нм) — λ_{\max} (700 нм) — диапазон длин волн ИВЧ; d=1 см — длина конуса. С учетом квантовой эффективности фотокатода стрик-камеры, которая не хуже 10^{-3} для видимого диапазона, получаем 10^6 электронов, приходящихся на статический разрешаемый элемент размером 1×1.4 мм. Такого количества электронов может быть недостаточно для регистрации ИВЧ большой длительности (свыше 100 пс) на быстрых развертках, что и показали последующие измерения.

Предложенная методика измерения временной структуры пучка имеет еще одно ограничение на временное разрешение, связанное с дисперсией света в конусе. При этом расплывание импульса можно оценить как

$$τ = \frac{d}{c} \frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\lambda_{\mathrm{m}}} (\lambda_{\mathrm{max}} - \lambda_{\mathrm{min}}) \approx 2 \text{ пc.}$$

Здесь c – скорость света в вакууме; $\lambda_{\rm m}=0.5(\lambda_{\rm max}-\lambda_{\rm min}).$ В нашем случае это ограничение не существенно для определения временного разрешения метода, составляющего, как уже отмечено, ≥ 10 пс. Следует также упомянуть альтернативную методику для диагностики релятивистских пучков заряженных частиц, основанную на применении безынерционного переходного излучения, однако его интенсивность на 2-3 порядка ниже [9, 10].

Регистрация излучения пучка при длительности развертки стрик-камеры 33 нс на экране длиной 25 мм выявила наличие двух сгустков, генерируемых линаком за один импульс (рис.3). Появление второго сгустка объясняется дефектом в формирующей линии электронной пушки линака и является нежелательным обстоятельством, т. к. эти частицы не попадают в НО, а теряются на стенках вакуумной камеры и создают наведенный радиационный фон в защищенном зале ускорителя.

Структура первого сгустка, захватываемого в НО, исследовалась при увеличенной (10 нс/экран) скорости развертки и показана на рис.4. Отчетливо видна модуляция интенсивности, период которой соответствует частоте 500 МГц, используемой в группирующей секции линака. На рис.5 показана временная структура двух соседних импульсов (скорость развертки 3.5 нс/экран), представ-

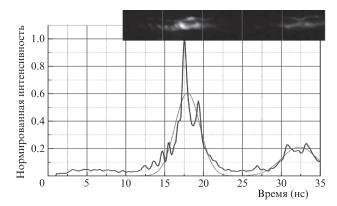


Рис. 3. Два сгустка, генерируемых линаком за один импульс (вставка), и их двумерный профиль. Скорость развертки 33 нс/экран. Тонкая кривая – стандартная аппроксимация.

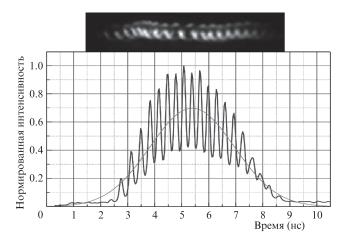


Рис. 4. Структура первого сгустка, захватываемого в HO. Скорость развертки 10 нс/экран.

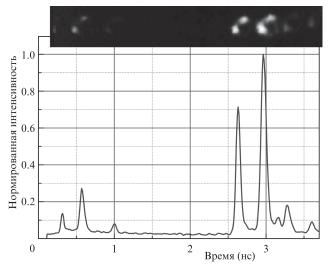


Рис.5. Структура двух соседних импульсов, представленных на рис.4. Скорость развертки 3.5 нс/экран.

ленных на рис.4. И здесь отчетливо наблюдается тонкая временная структура, характер которой говорит о сложных процессах, проходящих в линаке. При дальнейшем увеличении скорости развертки (до 1.4 нс/экран) получить изображение, достаточное для надежной регистрации, нам не удалось.

Для дальнейшего исследования временной структуры отдельного импульса необходимо существенно улучшить качество тракта оптической регистрации ИВЧ, генерируемого кварцевым конусом, с тем, чтобы осуществить острую фокусировку излучения на фотокатод стрик-камеры. Это позволит достичь предельного временного разрешения данной методики, сравнимого с разрешением самой ЭОК, а также повысить плотность интенсивности исследуемого сигнала для его надежной регистрации при работе камеры в режиме быстрых скоростей развертки. Однако даже полученные результаты позволяют судить о режиме работы линейного ускорителя и оптимизировать его параметры.

Итак, при помощи стрик-камеры PS-1/S1 исследована структура пучка электронов, испускаемого линейным ускорителем инжекционного комплекса ВЭПП-5. Зарегистрировано продольное распределение частиц в пучке, инжектируемом линейным ускорителем за один импульс. Полученные данные позволяют оптимизировать режим работы установки. Камера PS-1/S1 продемонстрировала универсальность и высокую надежность при работе в условиях высокого уровня электромагнитных помех и радиационного фона.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект №14-29-00295).

- Schelev M.Ya, Monastyrskiy M.A., Vorobiev N.S., Garnov S.V., Greenfield D.E. Aspects of Streak Image Tube Photography (Amsterdam: Elsevier Publ., 2013, Adv. Imag. Electron. Phys., Vol. 180).
- Scheidt K. Proc. Europ. Particle Accelerator Conf. (Vienna 2000, p. 182).
- 3. Верещагин А.К., Воробьев Н.С., Горностаев П.Б., Дорохов В.Л., Крюков С.С., Лозовой В.И., Мешков О.И., Никифоров Д.А., Смирнов А.В., Шашков Е.В., Щелев М.Я. Квантовая электроника, **46**, 185 (2016).
- 4. Zinin E.I. Nucl. Instrum. Meth. Phys. Research, 208, 439 (1983).
- Старостенко А.А., Логачев П.В., Мешков О.И., Никифоров Д.А., Андрианов А.В., Левичев А.Е., Еманов Ф.А, Астрелина К.В., Блинов М.Ф., Цыганов А.С., Беркаев Д.Е., Кооп И.А., Болховитянов Д.Ю., Дорохов В.Л. Письма в «Физику элементарных частиц и атомного ядра», 7, (2016) (принято к публикашии).
- Gurov S.M., Bak P.A., Chernousov Y.D., Logatchov P.V., Pyata E.E. Proc. SPIE Int. Soc. Opt. Eng., 6279, 62790B (2007).
- 7. Гаранин С.Г., Бельков С.А., Рогожников Г.С., Рукавишников Н.Н., Романов В.В., Воронич И.Н., Воробьев Н.С., Горностаев П.Б., Лозовой В.И., Щелев М.Я. Квантовая электроника, 44, 798 (2014).
- 8. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред (М.: ГИТТЛ, 1957, с.450).
- 9. Гинзбург В.Л., Цытович В.Н. УФН, **126**, 553 (1978).
- Hollack K., Kamps T., Kuske P. Proc. Europ. Part. Accelerators Conf. (Lucerne: EPS-AG, 2004, p. 2532).